# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 15.03.1983

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number: **56-133280** 

(71)Applicant: KOKUSAI DENSHIN DENWA CO

LTD <KDD>

(22) Date of filing:

27.08.1981

(72)Inventor:

**UKO KATSUYUKI** 

SAKAI KAZUO

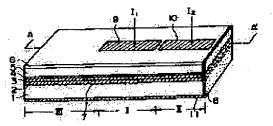
AKIBA SHIGEYUKI

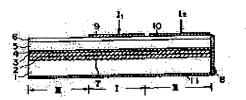
### (54) SEMICONDUCTOR LASER

### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a modulated output having high power and high extinction ratio by a method wherein a region cyclicly changing no refractive index is provided on the extended line of a part changing refractive index in a distribution feedback-type semiconductor laser providing an active layer or a layer adjoining the active layer with a part cyclicly changing refractive index along the travelling direction of light.

CONSTITUTION: An N type GauIn1-uAsvP1-v waveguide path layer 2, an undoped GaxIn1-xAsyP1-y active layer 3, a P type GapIn1-pAsqP1-q buffer layer 4, a P type InP layer 5, and a P type GaInAsP cap layer 6 are grown on an N type InP substrate 1 while forming x>u, p, y>v, q. At that time, corrugation 7 giving a cyclic change in refractive index is provided on a part of the surface of a substrate 1 and no corrugation 7 is provided on the extended surface. After that, an electrode 9 for laser is provided on the location of the layer 6 conforming to the corrugation 7 and a light amplifier or an electrode 10 for light modulation is provided at the position having no corrugation 7 and the end face of the electrode 10 side is covered with a nonreflective sealing film 8.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## 19 日本国特許庁 (JP)

## <sup>®</sup>公開特許公報(A)

10特許出願公開

昭58—44785

①Int. Cl.³H 01 S 3/18

識別記号

厅内整理番号 7377—5 F ❸公開 昭和58年(1983)3月15日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69半導体レーザ

②特

願 昭56-133280

②出 願昭56(1981)8月27日

@発 明 者 宇高勝之

東京都目黒区中目黒2-1-23

国際電信電話株式会社研究所内

@発 明 者 堺和夫

東京都目黒区中目黒2-1-23

国際電信電話株式会社研究所内

**砂発 明 者 秋葉重幸** 

東京都目黒区中目黒2-1-23国際電信電話株式会社研究所内

四出. 願 人 国際電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目3番

2号

四代 理 人 弁理士 大塚学

外1名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体レーザ

### 2. 特許請求の範囲

活性福もしくは該活性層に隣接する層に光の進行方向に沿う周期的な屈折率変化を有する部分を備えて該活性層部分に電流を注入することによつてレーザ発振せしめる分布帰還形半導体レーザにかて、前記周期的な屈折率変化を有する部分の延長上に周期的な屈折率変化を持たない電流注入鎖域を有することを特徴とする分布帰還形半導体レーザ。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、活性層もしくはその活性層に隣接する 順に光の進行方向に沿う周期的を屈折率変化を有 する部分を備えて、その活性層部分に電流を注入 することによつてレーザ発掘せしめる分布得選形 半導体レーザに換するものである。

との種の分布帰還形半導体レーザは、活性層も しくはそれに隣接する雁に周期的な屈折率変化を 与えるコラゲーション(回折格子)を有し、安定 な単一波長動作を行なりことから、高品質な光フ ァイバ通信用光源として優れた特性を有している。 また、発伝依長もコラゲーションの周期を作製時 化変化させることにより任意に調整できるととも に、従来の半導体レーザのように共振器に劈開面 を必要としないことから、集績レーザとしても応 用が可能である。しかしながら、このような分布 帰還形半導体レーザに、横モード制御機構を導入 し、ストライブ幅を数 pm 程度に小さくすると、必 然的に得られるレーザ出力が波少してしまうとと になる。上記出力の低下は、近年種々提案されて いる横モード制御された通常の劈開面により共振 器が構成された半導体レーザにおける問題であり、 半導体レーザの出力は数mW に制限されていると、 とが現状である。半導体レーザの高出力化は、通 信系だおける中継器間隔を長くするための必要を

条件の1つであり、との目的のための半導体レーザを高注入電流で動作させる方法があるが、レーザ共振器内における注入電流密度及び光法度密度が高くなるため信頼性に問題が生じる。

本発明は、この欠点にかんがみ、分布級選形半 導体レーザとこれと一体的に構成された問期的な 屈折審変化を持たない注入領域から成り、高出力 が得られまた消光比の大きな被変関出力が得られ る半導体レーザを提供するものである。

以下図面により本発明を詳細に説明する。
本発明の Ga In As P 結晶を用いた存成の一例の針
視図を図 1 に、またその A ー A' 断面図を図 2 に各
々示す。 1 は n 型 In P 基板、 2 は n 型 Ga n In i - n
As v Pi-v から成る導波路層、 3 は アンドーブ
Cax In i-x As y Pi-y から成る活性層、 4 は p 型
Gap In i-p As q Pi-q から成るパッファ層、 5 は p 型
In P 層、 6 は p 型 Ga In AaP から成るキャップ 篇で
あり、 x > u . p、 y > v . q なる 優係を持ち、

とれち半導体層は液根エピタキシャル法,気相エ

ピタキシャル法、分子線エピタキシャル法などに

高い被変調出力光を得ることができる。すなわち、 領域『仕半導体レーザと一体化された光変調器と しての機能をもさせることが可能である。なか、 領域『は他方の端面からの反射を防止するための 非励起領域であり、分布帰還形半導体レーザの出 力光の一部は領域『にも形成されたコラケーションにより反射されて領域』に戻り、大部分は領域 『において吸収される。

上記のような端面からの反射を防止するための無反射被複膜と同様な効果は、図3にかいて
Gaa Ini-BAStPi-t (x>s・y>t)から成る出力導
成路12、InP中間層13が活性増に隣接した集積二
重導放路構造を例として示したように、出力導
路12に出力光を結合させた透過形光集核回路構造
とすること、もしくは、図4に示したように発
の端面が共振器を形成しないように光の進行方
向に対する垂直面から設小俱角の(<16°)を有
する素子形状とすることにより得ることが可能で
ある。

をお、図中コラゲーションは悪板 1 上に形成さ

より形成することができる。7は基板1上に形成 された周期的を屈折率変化を与えるコラゲーショ ン、8は婚面からの反射を防止する無反射被獲験 である。ととに、領域1は分布帰還形半導体レー サであり、基板1上に形成されたコラグーン。ン により劈開面なしに共振器を構成し、電極9に電 疣 I, を注入 する ことにより 発振光を得る ことがで きる。領域『が本発明の特徴である分布帰還形半 導体レーザと一体的に構成された周期的を屈折率 変化を持たない注入領域であり、電極10により領 坡『化額娘』と独立に電旋12を注入することによ り、領域しにかいて発生されたレーザ出力が増展 され、高出力となつて器面8より出射される。す なわち、領域『は半導体レーザと一体化された光 頃幅器として機能し、しかも、領域「及びI間は 直接結合しているため何ら光電力を損をうことは ない。また、領域目に電旋注入を行なわないとレ - ザ出力は領域目において吸収され端面 8 より出 射されず、他方、電流なを注入すると出射される ととから、電旋 I₂を変調することにより 前先比の

れているが、導放路に閉じ込められた光電界分布がコラゲーン。ンと重要するいかなる部分に設けられていても同様な効果を得ることが可能である。また、簡単のため電極ストライブ構造を実施例として示したが、図5及びそのBーB 断面図である。 図6に示したよりな横毛ード制御された埋め込み構造をはじめとして分布帰還形半導体レーザが作製でき得るいかなるストライブ構造に適応ができる。

以上の実施例では、Ga In AsP 系混晶を用いたものについて述べたが、その他 ALGa As 系などの混晶でも可能である。

以上詳細に説明したように、本発明によれば高 出力な半導体レーザが可能なばかりでなく、半導 体レーザの発展放長に影響を与えることなく消光 比の高い変調出力を得ることができるという利点 があり、高品質光通信用光顔として期待できる。

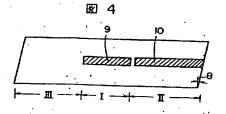
### 4. 図面の簡単を説明・・

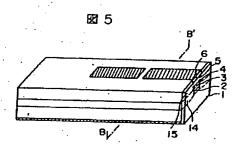
図1は本発明の実施例を示す射視図、図2は図

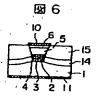
1のA-A'にかける断面図、図3は本名明を集積 二貫導族路構造に適応した実施例の斜視図、図4 は出力達が先進行方向の垂直面と微小偶角を有す る素子形状に適応した実施例を示す緩衝面図、図 5は本発明を埋め込み構造に適応した実施例の斜 視図、図6は図5のB-B'にかける断面図である。

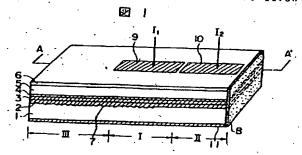
1 … InP 若板、 2 … Gau In<sub>1-n</sub>As<sub>v</sub>P<sub>1-v</sub> 導放路備、
3 … Ga<sub>x</sub>In<sub>1-x</sub>As<sub>y</sub>P<sub>1-y</sub> 活性層、 4 … Ga<sub>p</sub>In<sub>1-p</sub>As<sub>Q</sub>
P<sub>1-q</sub>バッファ価、 5 … InP クラッド層、
6 … Ga InAs P キャップ層、 7 … コラゲーション、
8 … 無反射被硬膜、 9 … 分布倍度形半導体レーザ
用電低、10 … 光増幅器もしくは光変調器用電極、
11 …電極、12 … Ga<sub>s</sub>In<sub>1-s</sub>As<sub>t</sub>P<sub>1-t</sub> 出力導波路層、
13 … InP 中間層、14 、15 … InP 層。

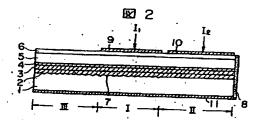
特許出顧人 国際電信電話株式会社

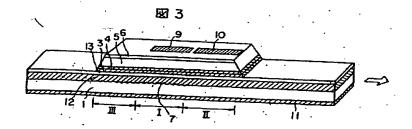












### 手 続 補 正 帯 (自発)

昭和57年10月20日

特許厅長官 若 杉 和 夫 能

- 事件の表示
   特値的 56 133280号
- 2. 発明の名称 半導体レーザ
- 補正をする者
   事件との関係 出版人
   (121)国際電份電話株式会社
- 4. 代 題 人 東京都新省区西新石1 — 23 — 1 新石千葉ビル内 (6925) 弁理士 大 桜 学
- 5. 補正の対象 図 面
  - 確正の内容 図1を旅付のように訂正する。

